⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-287043

၍Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)11月24日

H 01 L 23/28

C-6835-5F Z-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 樹川

樹脂封止型半導体装置

②特 願 昭62-123257

②出. 願 昭62(1987)5月19日

 ®
 明
 者

 ©
 日
 原

 人

水梨 晴美

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

邳代 理 人 弁理士 内 原

明 細 書

発明の名称
 樹脂對止型半導体装置

2. 特許請求の範囲

基板の緑端附近まで拡大されているととを特徴と する特許訥水の範囲第(1)項配敷の樹脂封止型半導 体装置。

3. 発明の許細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は樹脂封止型半導体装置に関し、熱酸化 性個脂によるポッティンク封止部の構造に関する。

〔従来の技術〕

従来樹脂對止型半導体装備の樹脂割止は熱硬化 性樹脂を半導体ベレット上にポッティンクして行 なわれることが多い。その際樹脂の流れ止め枠が ベレットの外側に散けられるので半導体ベレット の封止部は横方向が熱硬化性樹脂膜とこの流れ止め枠およびこれらの上面を被製する金属キャップ の3 層から成り、また上方向は無硬化性樹脂膜と 金属キャップから成る2 層構造となる。

第3図は従来の樹脂割止型半導体装置における 樹脂割止部の構造を示す片半分期面図で、電気絶 鉄基板1の凹部に載置された半導体ペレット2は、

上記説明の如くその横方向を流れ止め金旗枠3~ とこの枠内にボッティングされた熱硬化性樹脂膜 4と更に金属キャップ5′とで、また、上方向を 熱硬化性樹脂膜 4 と金属キャップ 5 ′ とから成る 2 層構造でそれぞれ耐湿性よく樹脂對止される。 ととで、6,7かよび8はそれぞれ半導体ペレッ 12、2014年1日の発売の1年との企業と、アラー のマウント用取いは固着用の熱硬化性樹脂膜,9 は配線パターン、10は蒸板1の裏面を被殺する 金属膜、11は配線パターン9および被職金属膜 10の表面を保護するソルダー・レジスト膜,12 はポンディンク・ワイヤである。この被覆金属膜 10は、電気絶縁基板に透水性の材料、例えば、 エポキシ、ポリイミド、トリアジン等のガラス積 層板が用いられた場合に散けられるもので、基板 裏面からの湿気の侵入を有効に阻止するよう作用 する。すなわち、半導体ペレット2の下方向に対 する湿気防止対策は電気絶縁基板1とその被機金 **属膜1002層構造から成る。**

(発明が解決しようとする問題点)

従って、樹脂封止型半導体装置の耐湿性をより一 **展向上するためには、流れ止め枠を金属のような** 非透水性の材質で形成することと封止用樹脂材の 耐湿性を改善することの他に、封止構造を変えて キャップと転気絶縁基板との間のシール・パスを 伸は寸方法が有効である。との手段の一つはキャ ップ5を電気絶縁基板1の外形と同じくらいの大 きさにすることであるが、とのよりにすると、キ ャップと包気絶縁基板間に充填した樹脂に耐湿性 に悪影響を与えるような気泡が発生したり、取い は、キャップと電気絶縁基板の間から、樹脂がは み出し、外観不良となってしまりという問題が発 生する。との問題はキャップの縁を基板の端面に 沿って下方に折曲げ、電気絶縁基板の側面との間 にはみ出した封入樹脂をためるといり方法で一応 解決される。この場合、キャップの緑の折曲げた 部分と電気絶縁基板の側面との隙間は1㎜以上な けれはならない。隙間が1mより小さいと。キャ ップと電気絶縁基板の間にあった気泡が外にでる ときに封入樹脂を外に押し出してしまうからであ

このように、電気絶談基板を用いた樹脂封止型 半事体表置の信頼性、特に耐湿性を改善する方法 には、一般に、封止用 樹脂の耐湿性を改善する方 法と、封止部の構造を変えてシール・パスを伸は す方法の2つがある。一般に、湿気による半導体 装置の劣化は、半導体ペレットと對止樹脂との間 たせと上の時にホのラッパーが上出されて、 このにせらんが明にホのラッパーが上出されて、 この 水が半導体ペレット上の配線や紫子を構成する金 属を侵食するからであるといわれている。しかし、 封止用樹脂と半導体ペレットとの界面にそれらの 材料間の熱膨張係数の相違から隙間ができたとし ても、設入した水分の量が少なければ問題はない。 そとで授入する水分の缸を減らすため、封止用樹 脂の耐湿性やシール・パスが問題になる。電気絶 緑基板に非透水性の材料、例えば、アルミナ・セ ラミックスを用いた場合の湿気の浸入径路は、キ ャップと軍気絶縁基板の間になる。また電気絶縁 基板にℓ透水性の材料を用いた場合でも被殺金属 膜が形成されていれば、湿気の投入は、同じくキ ャップと電気絶縁基板の間からが大部分となる。

る。しかし、このようにキャップを大きくした製品は従来の製品と外形的に互換性を失うこととなるので、生産管理上好ましからざる状況を招く。 すなわち、耐湿性がより改善されることは望ましいことであっても従来程度のもので丸分な使用分野も多々あるので、生産ラインにはキャップ・サイズのみが異なる製品が時に流れることとなり工程管理を複雑化する恐れが生じる。

本発明の目的は、上記の情況に鑑み、生産工程 智理を複雑化することなく生産し得る構造の高耐 湿性封止部を備えた樹脂封止型半導体装置を提供 することである。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明によれば、樹脂對止型半導体装置は、電 気絶縁基板と、前記電気絶験基板上に軟置される 半導体ペレットと、前記半導体ペレットの外側に 設けられる第1の樹脂流れ止め枠と、前記第1の 樹脂流れ止め枠内にボッティングされる熱硬化性 樹脂膜と、前記熱硬化樹脂膜上に樹脂固滑される 第1の對止キャップと、前記第1の對止キャップ の外側に設けられる第2の樹脂流れ止め枠と、前配第1の封止キャップと第2の樹脂流れ止め枠との間を埋める充填樹脂膜と、前配第1の封止キャップおよび第2の樹脂流れ止め枠を含む低気絶縁 表板面上に樹脂固着される第2の封止キャップとから成る半導体ペレットの樹脂強化止め枠の外径を電気絶縁 表板の縁端附近まで拡大し第1の樹脂流れ止め枠と高さを揃えると第2の封止キャップを取扱いの便利性とが加味された樹脂封止型半導体 装置を待るととができる。

〔 寒施例〕

であってもよい。との構造を得るには半導体ペレ ット2をマウント用熱硬化性樹脂6を塗布した基 板上のマウント用金属層18の上にまず搭載し加 熱接着することから始まる。マウント用熱硬化性 樹脂6の代わりに金属ロー材を用いてマウントし てもよい。次に半導体ペレット2のパッドと樹脂 基板上に金(Au)メッキされた配級パターン9 とをワイヤポンディンクする。ポンディンクワイ ヤ12の材質は金(Au)、アルミ(Al)のいす れでもよく、通常のポンディング法が利用できる。 次に、第1の流れ止め枠3を枠固着用樹脂7を用 いて接着し、その内側にできたキャピィティに封 止用の熱硬化性樹脂 4 を充填せしめる。 第1の流 れ止め枠るにはアルミナ・セラミックを用いた。 との枠材は非透水性であってかつ固着用樹脂?と の間に熱膨張係数の違いによる隙間を生じること のない材料であれば!よく、セラミック材以外に 表面を金髯化処理した樹脂或いは金属そのもので むってもよい。これは、固滑用樹脂1によって配 線パターン9との間が絶縁できるからである。と

ヤ12と、半導体ペレット2の外側に樹脂膜7で 固着された第1の樹脂流れ止め枠3と、この流れ 止め枠3内にボッティンクされた熱硬化性樹脂膜 4と、この樹脂膜4をよび流れ止め枠3を固着用 樹脂膜8を介し包み込むよりに設けられる第1の 封止キャップ5と、封止キャップ5の外側に樹脂 膜13で固着された第2の樹脂流れ止め枠14と、 第1の對止キャップ5と第2の樹脂流れ止め枠14 との間を充填する樹脂膜15と、固着用樹脂膜16 を介し第1の封止キャップ5 および第2の樹脂流 れ止め枠14を含む質気粉燥基板1の上面を約1 ■の隙間をおいて側面まで折れ曲がって設けられ る第2の封止キャップ17と。電気絶敏基板1の. 裏面を被職する金属膜10と、配線パターン9を よび被職金属膜10の表面を保険するソルダー・ レジスト膜11とを含む。本実施例では電気絶縁 基板1にガラス繊維を含有したエポキン樹脂基板 を用いたが、エポキン樹脂以外の樹脂、例えばフ ェノール樹脂,ポリイミド樹脂勢であっても、ま た、カラス繊維を含んだ電気絶線性の繊維状基板

の第1の流れ止め枠3は、充填した樹脂4が流れ 出るのを防止すると共に對止距離(シール・パス) を確保して水分の投入を防ぐ機能を集たすもので あるから、金属製とした場合には水和物を作るも のが望ましい外電気絶縁基板1との接着は固着用 樹脂 7 を充分に充填して行り必要がある。本実施 例では、枠固着用樹脂でに、市販の熱硬化性エボ キシ樹脂を用いている。以上の準備を終えたとこ ろで封止用の熱硬化樹脂 4 を枠内にポッティング し加熱硬化させ、その上に第1の流れ止め枠3よ りも稍々大き目の第1の金属キャップ5を、エボ キシ系9熱硬化性樹脂8を用いて固着する。本寒 施例ではキャップ材として金属を用いたが、第1 の流れ止め枠3と同様に非透水性の材料であって かつ閻詹用樹脂 8 との間に熱膨張係数の違いによ る隙間を生じることのない材料であればよく、例 えば、表面を金属化処理した樹脂材或いはアルミ ナ・セラミックのものであってもよい。以上は耐 湿性に対する要求が従来と同等程度である場合の 製品構造であるが、若しとれ以上の耐湿性が要求

された場合には引続きつぎの諸工程を行えはよい。 すなわち、第1の金属キャップ5の外形よりも内 径の大きい第2の流れ止め枠14を取り付ける。 この場合の枠材、固着樹脂材および接着方法は全 て第1の流れ止め枠3の場合と向じである。 つい でキャップ5と枠14との間にエポキシ系熱硬化 性樹脂15を充填する。との充規樹脂15には、 特に耐湿性の良いことが要求される。これは、半 導体ペレット2まで達っする混気の大部分が第1 の封止キャップ5の縁と電気絶縁基板1との間か 5侵入するからである。次に、電気絶縁基板1よ りも外形の大きい第2の封止やャップ17を取り 付ける。本実施例ではキャップ固治用樹脂16代 同じくエポキシ系熱硬化性樹脂を用いた。この部 分は、 第2の對止中ャップ17を取り付けるだけ なので気泡の有無は、半導体装置としての信頼性 とは!関係しないので作業は簡単である。

以上の追加工程を行なった製品構造は封止距離 (シール・バス)が着しく長大化されているので 耐湿性が格段に向上し耐湿性寿命試験において従

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す樹脂對止型半 導体装置の片半分断面図、第2図は本発明の他の 実施例を示す樹脂對止型半導体装置の片半分断面 図、第3図は従来の樹脂對止型半導体装置におけ る樹脂對止部の構造を示す片半分断面図である。

1……電気絶線素板、2……半導体ベレット、3……第1の樹脂流れ止め枠、4……熱硬化性樹脂膜、5……第1の對止キャップ、6……マウント用熱硬化性樹脂膜、7,13……樹脂流れ止め枠固着用樹脂膜、8,16……キャップ固着用樹脂、9……配緑バターン、10……ソルダー・レジスト膜、11……被糖金属膜、12……ポンディング・ワイヤ、14……第2の樹脂流れ止め枠、15……充填樹脂膜、17……第2の封止キャップ、18……マウント用金属層。

代理人 弁理士 内 原



来構造の2倍の好成績を示す。

第2図は、本発明の他の実施例を示す樹脂對止型半導体装置の片半分断面図である。本実施例によれば第2の流れ止め枠14の外径が電気絶験基板1の端線近くまで拡大され、また、第1の金属キャップ5の高さと揃う程度の厚さに設定される。本実施のご構造によることで入しまる即位性が向上をするのでより耐湿性が向上をする。外、第2の對止キャップ17が平担となり、また、金属部分も多くなし得るので機械的強度も向上し且つ取扱い易い形状とすることができる。

〔発明の効果〕

以上詳細に説明したように、本発明によれば、 外観上の生産歩留りを低下させることなく耐湿性 要求の高い樹脂對止型半導体装置を従来製品と同 一生産ライン上で効率よく生産せしめ待る對止部 構造を提供し待るのでその高い耐湿性向上の直接 効果と共に需要者の要求に迅速に応答し待る大き な生産性効果をも併せ有する。

